## P.CT

#### 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7

H01H 11/04, 1/02, C22C 5/06

(11) 国際公開番号

WO00/65623

(43) 国際公開日

2000年11月2日(02.11.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/02584

A1

(22) 国際出願日

2000年4月20日(20.04.00)

(30) 優先権データ

特願平11/117023

1999年4月23日(23.04.99)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

田中貴金属工業株式会社

(TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.)[JP/JP]

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

中村哲也(NAKAMURA, Tetsuya)[JP/JP]

坂口 理(SAKAGUCHI, Osamu)[JP/JP]

草森裕之(KUSAMORI, Hiroyuki)[JP/JP]

松沢 修(MATSUZAWA, Osamu)[JP/JP]

高橋昌宏(TAKAHASHI, Masahiro)[JP/JP]

山本俊哉(YAMAMOTO, Toshiya)[JP/JP]

〒254-0076 神奈川県平塚市新町2番73号

田中貴金属工業株式会社 技術開発センター内 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

田中大輔(TANAKA, Daisuke)

〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目15番2号

第1三沢ビル Tokyo, (JP)

(81) 指定国

CN, JP, US

添付公開書類

国際調査報告書

BEST AVAILABLE COPY

(54)Title: METHOD FOR PREPARING Ag-ZnO TYPE ELECTRIC CONTACT MATERIAL AND ELECTRIC CONTACT MATERIAL

(54)発明の名称 Ag-ZnO系電気接点材料の製造方法及びその電気接点材料

#### (57) Abstract

A method for preparing an Ag-ZnO type electric contact material comprising subjecting an Ag-Zn alloy prepared by melting and casting a mixture of Ag and Zn in a predetermined proportion to an internal oxidation treatment to thereby disperse ZnO into Ag, characterized in that a molten and cast product of an Ag-Zn alloy having a Zn content of 5 to 10 wt % in terms of metal weight, the balance of the alloy being Ag, is divided into pieces, the pieces are subjected to an internal oxidation treatment, the treated pieces are collected and subjected to a compression molding to form a billet, and the billet, after being subjected to a compression processing and a sintering treatment, is subjected to an extrusion processing, so that ZnO is dispersed homogeneously into Ag. The method can be used for preparing an Ag-ZnO type electric contact material having a ZnO dispersed into Ag more homogeneously, which exhibits improved resistance to melt deposition and consumption while maintaining low contact resistance, with a suitable preparation cost.

## (57)要約

ZnOが、より均一且つ微細にAg中に分散させることができ、低接触抵抗性を維持し、耐溶着性及び耐消耗性を向上させることが可能であり、製造コスト的にも好適なAg-ZnO系電気接点材料の製造方法を提供することを目的としている。所定組成量のAgとZnとを溶解鋳造したAg-Zn合金を内部酸化処理して、Ag中にZnOを分散させるものであるAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、金属重量換算で、Znが5~10重量%、Agが残部である溶解鋳造したAg-Zn合金を、小片化して内部酸化処理した後、内部酸化された小片を集め圧縮成形してビレットを形成し、そのビレットに圧縮加工及び焼結処理を施し、その後、押出加工することによって、Ag中にZnOを均一に微細分散させるようにした。

#### PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報) アラブ首長国連邦 アンティグア・パーブーダ アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバーラリジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ バルバドス ペルギー ドミニカ アルジェリア エストニア スペイン フィンランド フラン スーダン スウェーデン AG ヘッエー, ファンガポール スロヴェニア スロヴァキア シエラ・レオネ ES FI FR KABDEHMNI GGGGGGGG ΑZ セネガル スワジランド を 英国 グレナタ グルジア BA BB BE BF ベルギ ヘルマー ブルギナ・ファン ブルガリア ベナン トーー タジキスタン トルクメニスタン TM TR TT BI ブラジルベラルー RYAFGHIMNRUYZ トリニダッド・トバゴ タンザニア ウクライナ -シ カナダ 中央アフリカ コンゴー ID ッタンタ ウズベキスタン ヴェトナム ニーゴースラヴィア 南アフリカ共和国 ジンバブエ コンコー スイトシボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ ISTPEKKP ノールウェー ニュー・ジーランド ボーランド ーヘッ・ キューバ キプロス 日本 ケニア キルギスタン チェッコ ドイツ デンマーク PL PT RO ポルトガル

#### 明細書

Ag-ZnO系電気接点材料の製造方法及びその電気接点材料

#### 技術分野

本発明は、Ag-2n〇系電気接点材料の製造方法に関するものである。

#### 背景技術

Ag-ZnO系電気接点材料は低接触抵抗性に優れるものであるが、耐溶着性や耐消耗性については十分に満足した特性を有しないことが従来より知られている。そのため、耐溶着性や耐消耗性が特に要求されるリレーやスイッチ等の開閉接点として用いる場合、Ag-ZnO系電気接点材料の耐溶着性、耐消耗性をいかに向上させることができるかが、技術的な課題とされている。

このAg-ZnO系電気接点材料に対して、耐溶着性や耐消耗性の向上を図るために採られる基本的な考え方は、より均一且つ微細に、ZnOをAg中に分散させるというものである。このZnOの均一な微細分散を実現することに関しては、Ag-ZnO系電気接点材料の製造法である、粉末冶金法、内部酸化法において種々の技術が提案されている。

粉末冶金法は、粉末にしたAg及びZn〇を混合して、成型焼結するものである。従って、混合する粉末の粒子径を小さくし、十分な混合を行うことで、Zn〇を、ある程度の均一な状態で、微細的に分散させることは可能である。しかし、粉末冶金法におけるZn〇の分散状態は、粉末にするAg及びZn〇の粒径によって制限され、より均一に且つ微細にすることには一定の限界があるものと考えられている。また、AgとZnOとは焼結特性があまり良くなく、製造される材料中に空隙が存在することもあり、それが耐溶着性や耐消耗性を低下させる場合があり、開閉接点の特性を十分に満足したものを製造するには至っていない。そして、粉末冶金法は、製造コスト的に高くなる傾向を有しており、経済的には好ましいものとはいえない。

他方、内部酸化法は、所定組成量のAg-Zn合金を溶解鋳造し、これを

圧延加工、打ち抜き、切り出し加工を行うことで特定の形状に成形した後、酸化雰囲気中で加熱することによって、Ag-Zn合金中のZnを選択的に優先酸化させて、Ag中にZnOを分散するものである。この内部酸化法においては、例えば、特公昭57-13613号公報にあるように、ZnOを微細分散させる性質をもつ第3の金属元素を添加することで、ZnOの微細分散が行われている。

内部酸化法において、第3の金属元素を添加し、2n〇の微細分散を行った場合、Ag中のZn〇は、その形状が針状になりやすく、その針状酸化物が縞状に析出した分散形態を呈することが多い。そして、このような分散状態は、Zn量の増加に比例して顕著になる傾向を有している。この縞状に分散した針状酸化物では、粉末冶金法のように球状のZn〇が微細分散したものと異なり、耐溶着性や耐消耗性の向上を図るには十分なものとはいえなかった。また、微細分散を引き起こすための第3の金属元素は、その添加量によっては、Ag-Zn〇系電気接点材料の特性に悪影響を及ぼす場合もあるため、従来の内部酸化法では、Zn〇の均一な微細分散について、一定の限界があるものと考えらている。

以上のような事情からAg-ZnO系電気接点材料は、粉末冶金法によるものが多く用いられている。しかしながら、上記したように粉末冶金法でも、粉末粒子の制御性、焼結特性等の製造上の課題があり、製造コスト的にも安価に済むように改善要求されているのが現状である。

このような事情を背景として本発明はなされたものであり、本発明は、Zn Oが、より均一且つ微細にAg 中に分散させることができ、低接触抵抗性を維持し、耐溶着性及び耐消耗性を向上させることが可能であり、製造コスト的にも好適なAg - Zn O系電気接点材料の製造方法を提供することを目的としている。

#### 発明の開示

上記課題を解決するために、本発明者らは、Ag-Zn〇系電気接点材料を内部酸化による製造方法を改善することで、従来においては実現できなっ

たレベルの均一且つ微細な状態で、ZnOを分散させたAg-ZnO系電気接点材料を得ることに至った。具体的には、所定組成量のAgとZnとを溶解鋳造したAg-Zn合金を内部酸化処理して、Ag中にZnOを分散させるものであるAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、金属換算で、Znが5~10重量%、Agが残部である溶解鋳造したAg-Zn合金を、小片化して内部酸化処理した後、内部酸化された小片を集め圧縮成形してビレットを形成し、そのビレットに圧縮加工及び焼結処理を施し、その後、押出加工して製造するのである。この製造方法によると、Ag中のZnOが、非常に均一且つ微細に分散できることを本発明者らは見出したのである。

溶解鋳造したAg-Zn合金を小片化して内部酸化処理し、その小片を集め圧縮成型してビレットにし、圧縮加工及び焼結処理を施すと、そのビレット中におけるZnOは縞状の分散状態となる。ところが、このビレットを押出加工すると、縞状に分散していたZnOが、Ag中に、均一且つ微細に分散するのである。本発明者らによると、この現象は、AgとZnOの良好な濡れ性に起因するものと推測している。

ビレットから押出加工によって線状材等を形成する場合、そのビレットから線状材への変形過程では、材料の長手方向に非常に大きなせん断力が加わることになる。この押出加工における変形によって、ビレット中に縞状で分散している Zn Oがせん断され、Ag中に微細に分散されることになる。本発明者らの研究によると、例えば、Ag-SnO2系の電気接点材料のように、Agとの濡れ性が悪い酸化物の場合においては、本発明のAg-ZnO系電気接点材料と同じような均一な微細分散状態が実現できないことを確認している。SnO2のようなAgとの濡れ性が悪い酸化物の場合、押出加工によって長手方向に大きなせん断力が加わっても、酸化物は微細にならないのである。一方、Agと濡れ性の良い Zn Oの場合、押出加工によって長手方向に大きなせん断力が加わっても、酸化物は微細にならないのである。一方、Agと濡れ性の良い Zn Oの場合、押出加工によって長手方向に大きなせん断力が加わっても、酸化物は微細にならないのである。一方、Agと濡れ性の良い Zn Oの場合、押出加工によって長手方向に大きなせん断力が加わると、Agの変形に引きずられて Zn Oが、さらに微細に破壊され、従来では得られらなかったレベルの、非常に均一且つ微細な分散状態となるのである。

本発明のAg-ZnO系電気接点材料を得る場合、特に、次の条件を満たす必要がある。その一つは、内部酸化処理した小片を集め圧縮成型したビレットに対して施す圧縮加工及び焼結処理は、ビレット中に空孔や欠陥が残留しなくなるまで行うことである。例えば、ビレットに施す圧縮加工及び焼結処理を複数回繰り返して、十分にビレット内部の空孔や欠陥を解消しておく必要がある。

そして、最終の押出加工においては、押出面積比がある程度大きな状態で行うことが必要であり、より好ましくは、ピレット断面と押し出される線状材断面との面積比が51:1以上にして行うことが好ましい。このような大きな押出面積比であると、Ag中のZnOが、非常に均一且つ微細に分散することができ、生産効率も高くなるからである。また、一般的な押出加工装置の加工能力は、押出面積比で約350:1程度にまで行えるものであるが、本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法においても、その程度の押出面積比で行うことは可能である。

本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法により得られたものは、Ag中のZnOが、従来の内部酸化法では実現できないレベルの、均一且つ微細な分散状態であるため、優れた低接触抵抗性を維持し、耐溶着性及び耐消耗性を向上されたものとなる。本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法によれば粉末冶金法による場合よりも低い製造コストで済み、得られるAg-ZnO系電気接点材料の特性は、粉末冶金法のものと同等レベルにすることが可能となる。

本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法では、AgDびZnのみで構成する場合、 $Znが5\sim10$ 重量%、Agが残部である組成にすることが好ましい。<math>Znが5%未満であると、実用的なレベルの耐溶着性及び耐消耗性の向上が図れない。Znが10%を越えると、内部酸化処理が困難となり、例え内部酸化処理ができても接触抵抗の増加が顕著となり、加工性も悪くなるからである。

そして、本発明者らは、上記したAg-ZnO系電気接点材料の製造方法について種々の検討を行った結果、Ag-Zn-Cu合金、Ag-Zn-C

u-Ni合金を用いると、さらに優れた特性を有するAg-ZnO系電気接点材料が製造できることを見出した。

Ag-Zn-Cu合金を用いて上記した本発明のAg-ZnO系電気接点材料を製造した場合は、Cuが添加されても、ZnOはAg中に均一な微細分散をすることになる。このようにCuを添加してZnOが均一に微細分散した場合、ZnOのみのものと比べると、低接触抵抗性を維持する機能を向上させることができる。

本発明者らの研究によると、AgとZnとで製造したAg-ZnO系電気接点材料を開閉接点に用いた場合、AC250V、10Aで開閉動作を繰り返すと、接点表面にZnOが皮膜として堆積し、接触抵抗を増加させる現象があることを確認している。その接点表面を観察すると、アークによって損傷を受けた接点表面部にZnOが層状となって存在している状態が認められ、これが接触抵抗増加の原因となっていることを突き止めている。

ところが、Cuを添加した本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法によると、開閉動作におけるZnOによる接触抵抗の増加現象を効果的に防止できるものが製造できるのである。これは、CuがZnO中に固溶した状態で、Ag中に均一微細分散していることに起因するものと推測している。即ち、開閉動作時に発生する接点表面におけるZnOの皮膜の形成を、ZnOに固溶したCuが抑制するのである。

このCuを添加した本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法によって得られたものは、優れた低接触抵抗性を維持し、耐溶着性、耐消耗性にも優れたものとなる。そして、汎用タイプのリレー又はスイッチに要求されるAC250V、10A程度の負荷に対して、十分に実用的なレベルの性能を有したものとなる。

このCuを添加したAg-ZnO系電気接点材料の製造方法においては、Znが5~10重量%、Cuが0.01~3.00重量%、Agが残部である組成にすることが好ましい。より好ましくは、Znが7~9重量%で、Cuが0.20~0.50重量%の範囲であることが、Cuを添加して得られる作用が最も良好なものとなる。

Znが5重量%未満であると実用的なレベルの耐溶着性、耐消耗性の向上が図れなくなる。Znが10重量%を越えると、内部酸化処理が困難になり、Cuを添加してもZnOの均一な微細分散をすることができなくなる。また、例えZnOが均一な微細分散状態になっても、Znが10重量%を越えると実用的なレベルの低接触抵抗を維持することが困難となり、材料の加工性も悪くなるからである。さらに、Cuが0.01重量%未満であると、Cuの添加によるZnOの微細化の効果が小さくなり、3.00重量%を越えると、接点としての使用中に、ZnO中に固溶しているCuが分離し易く、接点表面へCuOを堆積させる現象が生じ、逆に接触抵抗を増加させるためである。次に、Ag-Zn-Cu-Ni合金を用いて上記した本発明のAg-ZnO系電気接点材料を製造した場合には、開閉接点として用いた際の耐消耗性

Niは、一般的に、内部酸化によってAg-ZnO系電気接点材料を製造する場合に、ZnOを微細析出させる添加元素として知られている。しかしながら、本発明者らの研究によると、Cuを添加したAg-ZnO系電気接点材料とを比較する材料と、Ni及びCuを添加したAg-ZnO系電気接点材料とを比較する限り、NiがZnOを微細析出させる効果は認められなかった。しかしながら、Niが含まれていると、汎用タイプのリレー、スイッチ要求されるAC250V、10A程度の負荷に対して、耐消耗性が向上することが判明したのである。これは、Niの一部がZnO中に固溶した状態で、この酸化物がAg中に均一に微細分散したために、耐消耗性が向上したものと推測している。

を、さらに向上させることが可能となる。

このCu及びNiを添加したAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、Znが5~10重量%、Cuが0.01~3.00重量%、Niが0.01~0.50重量%の範囲で、Agが残部である組成にすることが好ましい。より好ましくは、Znが7~9重量%、Cuが0.20~0.50重量%、Niが0.05~0.20重量%の範囲であることが、ZnO、Cu及びNiとの複合的な作用が最もバランスのとれた状態となる。

Ni量が0.01重量%未満であると耐消耗性の向上効果が減少する。ま

た、0.50 重量%を越えると、Ni が内部酸化処理前にAg 合金中に偏析し、内部酸化後には粗大なNi O粒子を析出させ、それが接触抵抗増加等の原因となるからである。この場合において、Ni の代わりにFe、Co を使用することも可能で、これら金属でもNi と同様の耐消耗性の向上に寄与するものである。Zn 及びCu の含有範囲については、上記した理由と同様であるため省略する。

以上で説明した本発明に係るAg-ZnO系電気接点材料の製造方法により得られた電気接点材料は、上述したようにAg中のZnOが、従来の内部酸化法では実現できないレベルの、均一且つ微細な分散状態であるため、優れた低接触抵抗性を維持し、耐溶着性及び耐消耗性を向上されたものとなる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、実施例3の断面組織写真である。図2は、実施例11の断面組織写真である。図3は、実施例16の断面組織写真である。図4は、従来例2の断面組織写真である。図5は、従来例5の断面組織写真である。図6は、従来例7の断面組織写真である。図7は、比較例1の断面組織写真である。図8は、比較例2の断面組織写真である。図9は、実施例11の耐久試験後の断面組織写真(×50)である。図10は、図9の一部を拡大したの断面組織写真(×400)である。図11は、比較例3の耐久試験後の断面組織写真(×50)である。図12は、図11の一部を拡大したの断面組織写真(×400)である。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明の一実施形態について、以下に記載する実施例により説明する。実施例1~17は表1に示す合金組成(重量%で表示)で得られたAg-Zn 〇系電気接点材料であり、従来例1~8、比較例1~2は、実施例と比較す るための電気接点材料を示している。

【表1】

	内部酸化処理前の合金組成			金組成	断面組織	硬度值 (HV)	
	Ag	Zn	Cu	Ni	の状態	[加工前]	
実施例1	残	6. 0			均一、微細	101. 4	
実施例2	残	7. 0			均一、微細	102. 1	
実施例3	残	8. 0			均一、微細	100. 7 [94. 2]	
実施例4	残	8. 5		·	均一、微細	109. 3	
実施例5	残	9. 0			均一、微細	108. 7	
実施例6	残	10. 0		i	均一、微細	98. 3	
実施例7	残	6. 0	0. 3	<u> </u> 	均一、微細	100. 5	
実施例8	残	6. 0	0. 5		均一、微細	96. 7	
実施例9	残	7. 0	0. 3		均一、微細	103. 2	
実施例10	残	7. 0	0. 5		均一、微細	101. 8	
実施例11	残	8. 0	0. 3		均一、微細	96. 8	
実施例12	残	8. 0	0. 5		均一、微細	106. 9	
実施例13	残	8. 0	1. 0		均一、微細	105. 3 [89. 6]	
実施例14	残	8. 0	2. 0		均一、微細	105. 6	
実施例15	残	8. 0	0. 3	0. 1	均一、微細	108. 4 [89. 9]	
実施例16	残	8. 0	0. 3	0. 2	均一、微細	108. 0	
実施例17	残	8. 0	0. 3	0. 4	均一、微細	108. 3	
従来例1	残	6. 0		:	縞状	86. 7	
従来例2	残	8. 0			縞状	92. 8	
従来例3	残	10. 0			縞状	91. 7	
従来例4	残	6. 0	0. 3		縞状	88. 9	
従来例5	残	8. 0	0. 3		縞状	99. 5	
従来例6	残	8. 0	2. 0		縞状	96. 3	
従来例7	残	8. 0	0. 3	0. 2	縞状	89. 9	
従来例8	残	8. 0	0. 3	0. 4	縞状	99. 0	

比較例1	残	8. 0		分散	77. 3	i	
比較例2	残	8. 0	0. 28	分散	80. 5		

そして、この円柱ビレットを、円筒容器に納め、円柱長手方向から圧力を加えることで、円柱ビレットを圧縮加工した。この圧縮加工では、円柱ビレットの側面が円筒容器によって拘束されているため、円柱長手方向における変形は可能であるが、それと垂直方向になる円柱側面方向への変形はできないようにされている。この圧縮加工に続いて、750℃、4時間の焼結処理を行った。この圧縮加工及び焼結処理は、4回繰り返して行った。

この圧縮加工及び焼結処理を施したビレットは、熱間押し出し加工により、 $\phi7mm$ の線材に形成した(押出面積比約51:1)。続いて、線引き加工にて直径2.3mmの線材とし、ヘッダーマシンによって、頭径3.5mm、頭厚1mmのリベット接点を作成した。

従来例1~2の電気接点材料は、本発明者らの従来の内部酸化法によって製造したものであり、通常の高周波溶解炉を用い、各組成のAg-Zn系合金を溶製後、インゴットに鋳造して熱間押し出し加工により、φ2.3mmの線材とした。そして、その線材を酸素圧5気圧、温度800℃で48時間、内部酸化処理を行ったものである。さらに、比較例1~2の電気接点材料は、粉末冶金法により製造したものであり、金属量換算で表1に記載した組成量となるように、Ag及びZnO、CuOの粉末を準備し、焼結温度750℃、

成型圧力200tの条件で製造したものである。

ここで、実施例についての断面組織及び物性について説明する。代表的なものとして図1~3に、実施例3、11、16についての押出加工後の線材にした状態の断面組織写真を示している。図4~6は従来例2、5、7の断面組織写真を、図7及び図8は比較例1及び2の断面組織写真を示している。これらの断面写真は金属顕微鏡で400倍の倍率で観察してものである。

さらに、表1には、各実施例、従来例、比較例の電気接点材料断面におけるビッカース硬度値(荷重200gf)を示している。実施例の硬度値の中で[]内に記載している値は、押出加工直前の状態のものを示している。

実施例3、11、16については、押出加工直前の状態で、Ag中の2n 〇等の酸化物が図4~6と同じように縞状に分散した状態で確認された。この縞状の酸化物の分散状態が、押出加工後には図1~3に示すように、極めて微細に、且つ、均一に分散していることが確認された。このことは、表1 に記載する他の実施例においても同様の結果であった。また、図4~6に示す従来例では、縞状に2n〇が分散していることが確認された。そして、図6及び図7に示すように粉末冶金法にて得られた比較例では、ある程度の均一性を有した状態で、2n〇がAg中に分散していることが確認された。しかしながら、実施例における図1~3が示しているように、比較例での酸化物の分散状態に比べ、図1~30酸化物の分散状態の方が、より均一で微細な状態であることが確認された。

また、表1に示すビッカース硬度値見ると判るように、各実施例の硬度は、 従来例及び比較例の硬度と比べると、明らかに大きな値を示していた。この ことから、実施例の電気接点材料が、ZnOの微細分散効果によって、硬化 されていることが判明した。

次に、リベット接点での耐久試験結果について説明する。従来例11のリベット接点を、リレーに組み込み、表2に示すTV規格で定められたTV-8条件により耐久試験を行った。対比用のサンプルとして、12重量%Cd-残部Agの組成である合金を従来例と同じ製法で内部酸化処理したものを製造し、同形状のリベット接点に加工したものを使用した(比較例3)。こ

の比較例3の電気接点材料の断面組織は、比較的均一且つ微細に酸化物が分 散しているものである。

【表2】

	耐久試験条件
試験電圧	AC120V
突入電流	1 1 7 A
定常電流	8 A
負荷	タングステンフィラメントランプ
開閉頻度	10回/分

表2に示す条件で4万回の開閉を行った後、実施例11及び比較例3のリベット接点部における断面組織を観察した結果を図9~図12に示す。図9(倍率50倍)及び図10(倍率400)は実施例11の接点部の断面組織写真を、図11(倍率50倍)及び図12(倍率400)は比較例3の接点部の断面組織写真を示したもので、(a)は可動側、(b)は固定側の接点部の断面を示している。図9(a)(b)が示すように、実施例11では、その接点表面が平滑に保たれていることに比べ、比較例3の場合、図11(a)(b)が示すように、かなりの凹凸が生じて荒れた表面となっていることが確認された。この接点部を拡大した図10、図12を見ると判るように、実施例11では縞状に酸化物(写真黒色部)が堆積することはあまりなく、良好な組織状態を維持していることが確認されたが、比較例3の場合、接点表面側に酸化物(写真黒色部)が縞状に堆積し変質している状態が確認された。

この耐久試験結果より、実施例11の電気接点材料は、従来の電気接点材料のなかで好適なものとして用いられているCd系のものと比較しても、耐溶着性、耐消耗性に優れていることが確認できた。

## 産業上の利用可能性

本発明のAg-ZnO系電気接点材料の製造方法によると、ZnOが、より均一且つ微細にAg中に分散させることができ、耐溶着性及び耐消耗性を向上させることができる。そして、製造コストをも低減することが可能となる。

#### 請求の範囲

1. 所定組成量のAgとZnとを溶解鋳造したAg-Zn合金を内部酸化処理して、Ag中にZnOを分散させるものであるAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、

金属重量換算で、Znが5~10重量%、Agが残部である溶解鋳造したAg-Zn合金を、小片化して内部酸化処理した後、内部酸化された小片を集め圧縮成形してビレットを形成し、そのビレットに圧縮加工及び焼結処理を施し、その後、押出加工することによって、Ag中にZnOを均一に微細分散させるようにしたことを特徴とするAg-ZnO系電気接点材料の製造方法。

2. 所定組成量のAg、Zn、Cuを溶解鋳造したAg-Zn-Cu合金を内部酸化処理して、Ag中にZnOを分散させるものであるAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、

金属重量換算で、Znが5~10重量%、Cuが0.01~3.00重量%、Agが残部である溶解鋳造したAg-Zn-Cu合金を、小片化して内部酸化処理した後、内部酸化された小片を集め圧縮成形してピレットを形成し、そのピレットに圧縮加工及び焼結処理を施し、その後、押出加工することによって、Ag中にZnOを均一に微細分散させるようにしたことを特徴とするAg-ZnO系電気接点材料の製造方法。

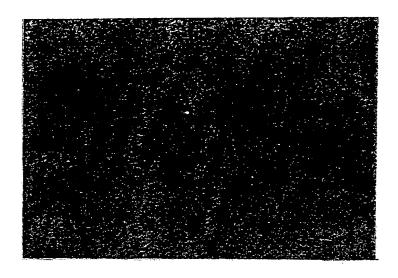
3. 所定組成量のAg、Zn、Cu、Niを溶解鋳造したAg-Zn-Cu-Ni合金を内部酸化処理して、Ag中にZnOを分散させるものであるAg-ZnO系電気接点材料の製造方法において、

金属重量換算で、Znが5~10重量%、Cuが0.01~3.00重量%、Niが0.01~0.50重量%、Agが残部である溶解鋳造したAg-Zn-Cu-Ni合金を、小片化して内部酸化処理した後、内部酸化された小片を集め圧縮成形してビレットを形成し、そのビレットに圧縮加工及び焼結処理を施し、その後、抑出加工することによって、<math>Ag中にZnOを均

一に微細分散させるようにしたことを特徴とするAg-ZnO系電気接点材料の製造方法。

4. 請求の範囲1~3に記載されたAg-Zn〇系電気接点材料の製造方法によって得られた電気接点材料。

図 1



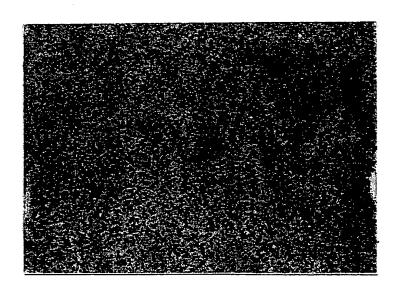
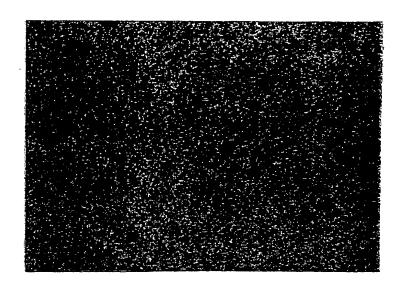


図 3



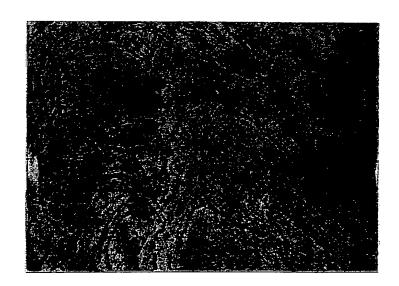
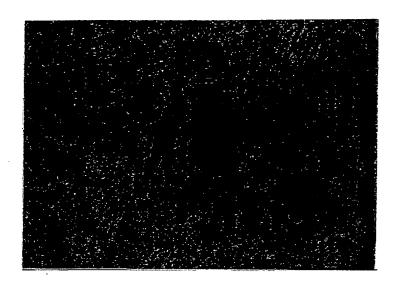


図 5



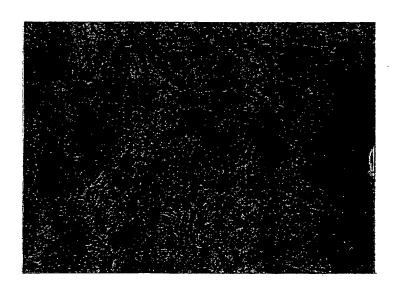
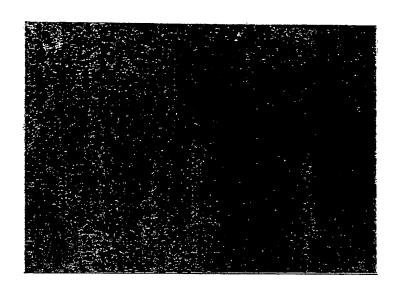


図 7



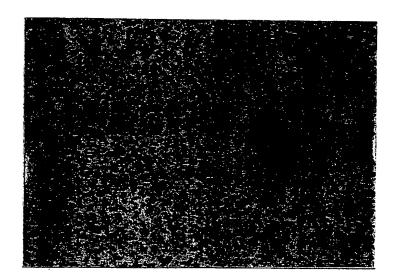
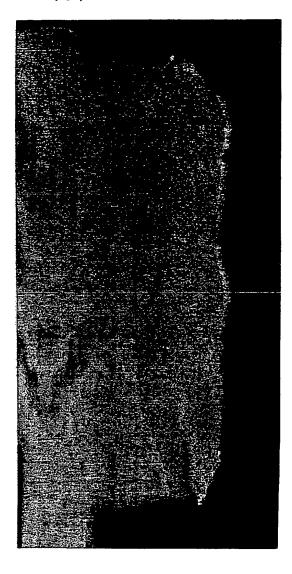


図 9

(a)





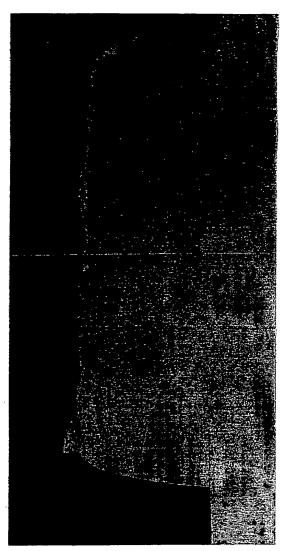
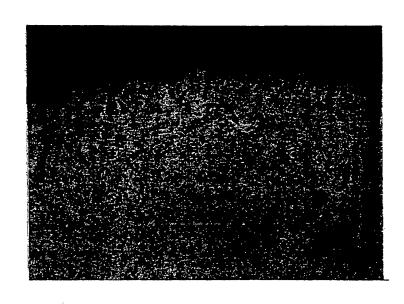


図10 (a)

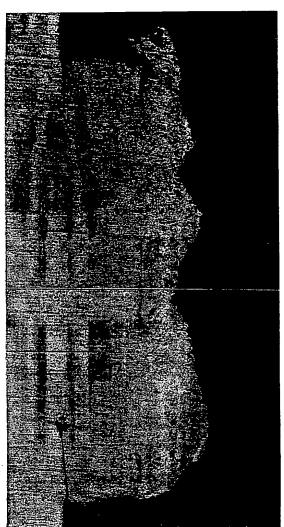


(b)



図11

(a)



(b)

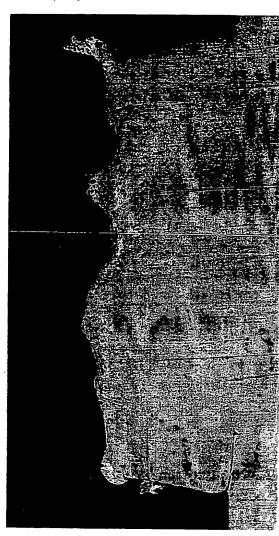
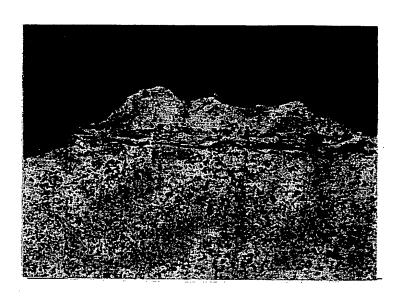
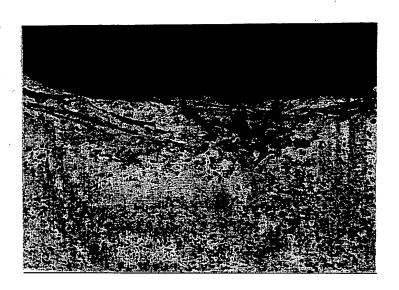


図12 (a)



(b)



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/02584

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01H11/04, H01H1/02, C22C5/06							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SSEARCHED						
Minimum do Int.	ocumentation searched (classification system followed Cl <sup>7</sup> H01H11/04, H01H1/02, C22C5						
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000						
Electronic d	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.				
X A	JP, 49-89192, A (Siemens AG, AG 26 August, 1974 (26.08.74) & DE, 2260559, A1 & FR, 2209 & BR, 7309654, A & AT, 9751 & US, 3954459, A & GB, 1438 & CH, 588152, A & SE, 4024	1,4 2-3					
A	JP, 6-336630, A (Tanaka Kikinzo 06 December, 1994 (06.12.94)		1-4				
A JP, 56-139220, A (Matsushita Electric Ind. Co., 30 October, 1981 (30.10.81) (Family: none)			1-4				
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" docume conside "E" earlier date "L" docume cited to special "O" documens "P" documenthan the "Date of the a	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed actual completion of the international search fully, 2000 (04.07.00)	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent for the same patent	priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
	nailing address of the ISA/ nnese Patent Office	Authorized officer					
Facsimile N	0.	Telephone No.					



国際出願番号 PCT/IP00/02584

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. cl <sup>7</sup> H01H11/04, H01H1/02, C22C5/06					
D 599 + 46	- + /\m				
	示った分野 女小限資料(国際特許分類(IPC))				
	7 作成資料 (国际特許方規(T.F.C))  11/04, H01H1/02, C22C5/06				
int. ci noin	111/04, RUTH1/UZ, C22C3/U0				
最小限資料以外					
日本国実用新	_		Ì		
	用新案公報 1971-2000年				
	用新案公報 1994-2000年				
	案登録公報 1996-2000年 				
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
	6と認められる文献		BB) the A		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X	TP. 49-89192. A (シーメンス、アクチェンケ セ ルシ	*7ト)、26.8月、1974(26.08.74)&	1, 4		
A	DE, 2260559, A1 & FR, 2209993, A & BR		2-3		
Λ.	US, 3954459, A & GB, 1438309, A & CH,				
	03, 3534435, K & 0D, 1430305, K & Cit,	300132, A & SL, 402403, C			
	│ _JP,6-336630,A(田中貴金属工業株式	△₩\ 6 12 B 1004 (06 12 04)	1–4		
A	1 •	云仁/, 0.12月.1994(00.12.94/	1 4		
	(ファミリーなし)				
	│ │ JP.56-139220,A(松下電器産業株式	△牡\ 20 10日 1001/20 10 0	1-4		
A	• '	云红/, 30.10万.1961(30.10.6	1 4		
ļ	1) (ファミリーなし)				
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献(	カカテゴリー	の日の後に公表された文献			
	カガノコッー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって		
もの		て出願と矛盾するものではなく、			
_	<b>瀬日前の出願または特許であるが、国際出願日</b>	論の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発					
	「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの				
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以					
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
国際調査を完	了した日 04.07.00	国際調査報告の発送日 25	07.0 <b>0</b>		
国際調本機能	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3X 8820		
	国特許庁(ISA/JP)	松下 聡	\$c/		
郵便番号100-8915					
i e	都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3372		

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY